® Offenlegungsschrift ₀₀ DE 3906690 A1



PATENTAMT

Aktenzeichen: P 39 06 690.8 Anmeldetag: 2. 3.89 Offenlegungstag:

H01 L 23/14 H 01 L 23/36 H 05 K 7/20 // H01L 25/04,

C04B 35/10

(5) Int. Cl. 4:

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

7 Anmelder: •

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

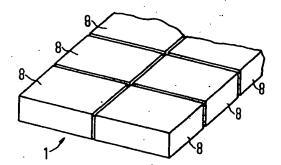
② Erfinder:

Glehr, Manfred, Dipl.-Ing., 8330 Eggenfelden, DE

Keramikplatte für Leistungshalbleiter-Module

Bei beidseitig metallbeschichteten Keramikplatten für Leistungshalbleiter-Module treten mitunter infolge thermischer Belastung Bruchflächen parallel zu den Plattenflächen auf. Um das zu vermeiden, besteht die Keramikplatte aus mehreren stumpf oder überlappend aneinanderstoßenden Teilen oder sie weist entlang vorgegebener, senkrecht zu den Plattenflächen verlaufenden Sollbruchflächen Schlitze oder Kerben auf.

FIG2



BEST AVAILABLE COPY

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Keramikplatte für Leistungshalbleiter-Module mit einer beidseitigen Metallbeschichtung (ETZ Band 107 (1986) Heft 5, Seite 208, 209, Bild 2 und 4).

Solche Module bestehen aus wenigstens einem, meistens aber mehreren Halbleiterchips und ihren Anschlüssen, die aus dem Modulgehäuse herausgeführt

Halbleiterchips und Anschlüsse sind auf einer beidseitig metallbeschichteten Keramikplatte montiert, welche diese Bauteile elektrisch isoliert, so daß auch mehrere Module auf einem gemeinsamen Kühler zusammengeschaltet werden können.

Die Keramikplatte besteht in der Regel aus einer Aluminium-Oxid-Keramik, deren Unterseite als thermischer Kontakt zum Kühler dient, durch welchen die im Modul entstehende Wärme abgeführt wird.

Bei großen Lastwechseln (starke Erwärmung und 20 Wiederabkühlung) eines solchen Moduls kann es infolge unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Keramik und Metallbeschichtung vorkommen, daß die Keramikplatte parallel zu den Plattenflächen bricht, wie in Fig. 1 dargestellt, wodurch der mechanische Kontakt 25 zwischen Halbleiterchip und Kühler verlorengeht und der Modul deshalb unbrauchbar wird. Durch die Bestrebungen, die Keramikplatten so dünn als nur möglich zu machen, verstärkt sich die Befürchtung, daß dieses Fehlverhalten in Zukunft noch häufiger auftreten wird.

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, die Keramikplatte dahingehend zu verbessern, daß Brüche der in Fig. 1 gezeigten Art nicht mehr auftreten können und die Lastwechselfestigkeit insgesamt erhöht wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im 35 Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

Durch die Zusammensetzung der Keramikplatte aus einzelnen Teilplatten bzw. durch die Vorgabe von senkrecht zu den Plattenflächen verlaufenden Sollbruchstellen werden Brüche parallel zu den Plattenflächen ver- 40 mieden. Auf diese Weise kann eine mechanische Ablösung des Halbleiterchips vom Kühler verhindert wer-

Die Erfindung wird anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Querschnitt eines Leistungshalbleiter-Moduls,

Fig. 2 eine aus stumpf aneinanderstoßenden Teilplatten gebildete Keramikplatte,

Fig. 3 eine aus überlappend aneinanderstoßenden 50 Teilplatten gebildete Keramikplatte,

Fig. 4 eine Keramikplatte mit schlitzförmigen Löchern als Sollbruchlinien und

Fig. 5 eine Keramikplatte mit Kerben als Sollbruchlinien.

Aus dem in Fig. 1 dargestellten Querschnitt ist der Aufbau eines Leistungshalbleiter-Moduls ersichtlich. Auf einer Keramikplatte 1, die beidseitig mit einer Kupferbeschichtung 2 versehen ist, ist der eigentliche Halbleiterchip 3 aufgelötet. Erforderliche Anschlüsse 4 sind 60 auf der Metallbeschichtung 2 und auf dem Halbleiterchip 3 aufgelötet - 5. Diese Anordnung ist durch einen nicht dargestellten Gehäusedeckel abgeschlossen, aus dem die Anschlüsse 4 herausgeführt sind. Die untere Metallbeschichtung 2 - die bei geringer thermischer 65 Belastung des Moduls selbst als Kühler wirkt - ist bei größerer thermischer Belastung mit einem Kühler 7 verbunden. Bei größeren thermischen Belastungen kam

es dann bisweilen vor, daß die Keramikplatte 1 entlang einer Fläche, die im Querschnitt durch die Bruchlinie 6 dargestellt ist, auseinanderbrach.

Dem kann jetzt dadurch begegnet werden, daß die 5 Keramikplatte 1, wie in Fig. 2 dargestellt, aus mehreren, durch Trennschlitze geteilte Teilplatten 8 gebildet wird. die durch die beiderseitige Metallbeschichtung mechanisch zusammengehalten werden. Die Trennschlitze schließen dabei mit der Ebene der Metallbeschichtung 10 einen rechten Winkel ein.

Hinsichtlich Spannungsfestigkeit kann die Keramikplatte 1 gemäß Fig. 3 dadurch verbessert werden, daß die Trennschlitze mit der Ebene der Metallbeschichtung einen spitzen Winkel einschließen, wodurch die Teilplat-15 ten 9 einander überlappen.

Besser handhabbar, da nicht aus mehreren Einzelteilplatten bestehend, ist eine Keramikplatte 1 gemäß Fig. 4, in welche entlang vorgegebener Sollbruchlinien schlitzförmige Löcher 10 eingearbeitet sind, die beispielsweise durch Laserstrahl-Schneidbrenner hergestellt werden können.

Eine einfachere Methode zeigt Fig. 5, wonach in die Keramikplatte 1 entlang den vorgegebenen Sollbruchlinien Kerben 11 eingeritzt sind.

Zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit und/ oder der Spannungsfestigkeit der metallbeschichteten Keramikplatte 1 können Fugen, Schlitze bzw. Kerben zwischen den Teilplatten mit Kunststoffmaterial ausgefüllt sein.

Bezugszeichenliste/Spezialbegriffe

- 1 Keramikplatte
- 2 Metallbeschichtung
- 3 Halbleiterchip
- 4 Anschluß

30

- 5 Lötschicht
- 6 Bruchlinie
- 7 Kühler
- 8 Teilplatten, stumpf aneinanderstoßend
- 9 Teilplatten, überlappend aneinanderstoßend
- 10 Schlitzförmiges Loch
- 11 Kerbe

Patentansprüche

- 1. Keramikplatte für Leistungshalbleiter-Module mit einer beidseitigen Metallbeschichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Keramikplatte (1) aus mindestens zwei Teilplatten (8, 9) besteht, die wenigstens durch eine Sollbruchlinie gegeneinander abgegrenzt und durch die Metallbeschichtung (2) miteinander verbunden sind.
- 2. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sollbruchlinie von schlitzförmigen Löchern (10) gebildet ist.
- 3. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sollbruchlinie von Kerben gebildet ist.
- 4. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilplatten (8) durch Trennschlitze völlig getrennt sind.
- 5. Isolierkeramikplatte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennschlitze mit der Ebene der Metallbeschichtung einen spitzen oder rechten Winkel einschließen.
- 6. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch ge-

BEST AVAILABLE C.

kennzeichnet, daß Fugen, Löcher oder Kerben zwischen den Teilplatten mit Kunststoffmasse gefüllt sind.

- 50

Nummer: Int. Cl.4: Anmeldetag: Offenlegungstag: 39 06 690 H 01 L 23/14 2. März 1989 12. Oktober 1989

3906690

1/2

6

FIG1

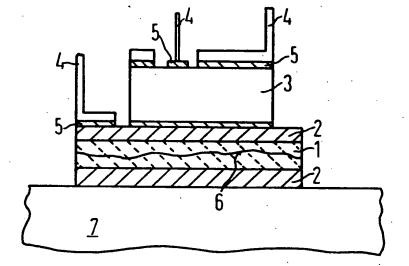


FIG2

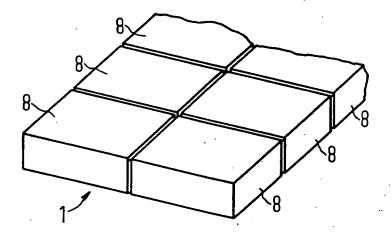


FIG 3

